非定常 2 値時系列データから隠れた構造を読み取る - 神経科学データへの応用 -

Hidden Structures Detection in Nonstationary Binary Time Series Data - Application to Neuroscientific Data -

瀧山健*岡田真人[†]Ken TakiyamaMasato Okada

Abstract: We propose the algorithm which can estimate event rate, timimngs of change point and the number of states in a binary time series data. Event rate can be estimated with high accuracy even if the rate has nonstationary temporal correlation and mean value. Our algorithm consists of nongaussian switching state space model, variational bayes, and local variational. We demonstrate the algorithm applying to neuroscientific data. Our algorithm can estimate nonstationary event rate, change point and the number of neural states using only one observation data, which is a neuroscientific requirement in some cases. Synthetic data analysis reveals our algorithm can discriminate neural states based on both mean event rates and temporal correlations though many previous algorithm can detect change points based only on mean event rate. Our algorithm can detect change points in area MT neural data and estimate the number of neural states based on temporal correlation. These results indicate our algorithm is applicable to wide range of nonstationary binary time series data, to neural data specifically.

Keywords: nongaussian switching state space model, variational bayes, local variational, pruning, binary time series data, firing rate estimation

1 まえがき

時系列データから変化点を検出することは機械学習, データマイニングや統計学における重要な課題の1つで ある[1,2].変化点とはその前後で時系列データの時間 相関や平均値が急激に変化する点を意味し,非定常性の 原因となる.

時系列データ解析にはしばしば状態空間モデル (State Space Model(SSM)) が用いられる. SSM は観測された時系列データの生成過程,観測過程をモデル化し,データの予測や観測データのノイズ除去を行うことができる.しかし,SSM は1つの確率モデルを用いるため,変

化点前後での時系列データの急激な性質の変化を捉える ことはできない. SSM の拡張であり,変化点を含む時系 列データを記述する確率モデルとして,スイッチング状 態空間モデル (Switching State Space Model (SSSM)) [3] が提唱されており,臨床データ解析,経済時系列デー タ解析,画像処理など幅広く応用されている [3, 4, 5]. SSSM では複数の生成過程を定義し,ある時刻の観測は 1 つの生成過程から行われるとモデル化する. 用いる生 成過程がスイッチする時刻を変化点として検出し,非定 常なデータを定常なデータに分割する. そして各定常区 間毎に異なる生成過程のフィッティングを行い,時系列 データの非定常性を記述する.

観測する時系列データが 0,1 の 2 値のみをとる場面 は数多く存在する.単一分子間の癒着の発生 [6],地震の 発生 [7],ニューロンのスパイクの発生 [8] などが 2 値時 系列データの例であり,各々において発生確率の推定手 法が提唱されている. Brown らは地震データの解析に用

^{*}東京大学大学院新領域創成科学, 277-8561 千葉県柏市柏の葉 5-1-5 tel.04-7136-4128, e-mail takiyama@mns.k.u-tokyo.ac.jp Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo Kashiwanoha 5-1-5, Kashiwa-shi,Chiba, 277-8561 Japan

[†]東京大学大学院新領域創成科学,理化学研究所脳科学総合研究所 e-mail okada@mns.u-tokyo.ac.jp,

Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, Brain Science Institute, RIKEN



図 1: (a): 入力が加えられた時, ニューロンはスパイクと呼ばれる 0, 1 の系列を出力として掃きだす. (b): 従来の発 火率の推定手法. トライアル間で発火率は一定であると仮定し, 複数トライアルで得られたスパイク列をトライアル 平均することで発火率を推定する. (c): スイッチング状態空間モデルのグラフィカルモデル.

いられていた Kolmogorov-Smilnov テスト [7] をニュー ロンデータの解析へ応用できることを示した [9]. つま リ,2値時系列データの解析手法は様々な分野に共通し て適用可能であると考えられる.

本研究は時間変動し,変化点を含む非定常なイベント 発生確率,そして変化点の時刻を2値時系列データから 推定する手法を構築する.本手法は非ガウスSSSMから 構成され,推定,学習法として変分ベイズ法[10,11],局 所変分法[12,13]を用いる.変分ベイズ法による関連度 自動決定[14]により,同時に最適な生成過程の数を推定 を行う.そして2値時系列データの1例であるニューロ ンのスパイクデータ解析へ適用する.

Abeles らは遅延反応課題時のサルの前頭葉ニューロ ンデータを解析した結果,ニューロンは異なる複数の神 経状態間を遷移していることを示した [15]. 異なる神経 状態は異なる入力を反映し,変化点前後で起こる神経状 態遷移は,入力の切り替わりやオンオフと対応している [15,16,18,19]. つまり,変化点の検出,神経状態数の推 定は未だ明らかでないニューロンの情報表現の解明に重 要な役割を果たす.

ニューロンはスパイクと呼ばれる0,102値系列を 出力として掃きだす(図1(a)).また、同じ実験を行って も出力するスパイク列は毎回異なり、非常に不規則な振 る舞いを示す.神経活動は不規則だが、スパイクの頻度 である発火率によりニューロンは情報を表現していると 考えられている[24].通常、発火率は数多くのスパイク列 を平均して計算される(図1(b)).しかし、意志決定や運 動計画などの内的な過程では、実験毎にニューロンの神 経状態遷移時刻が異なり、1本のスパイク列(ワンショッ ト)から発火率と変化点を推定する必要がある[20,21]. また、神経活動を基に義手などのデバイスを操作するプ レインマシンインターフェース[22,23]では、1回の試 行毎に実験環境が変わりやすく、ワンショットでの推定 が望ましい [24]. しかしながら,変化点を含む非定常な 発火率をワンショットから推定し,更に神経状態数も同 時に推定する手法は未だ存在しない. 本手法をスパイク データへ適用し,これらの問題点を同時に解決可能であ ることを示す.

本稿は以下の内容から構成されている.2節では確率 モデルの定義、3,4節では各々変分ベイズ法、EMアル ゴリズム [25] の構築を行う.5節で本アルゴリズムを人 エデータへ適用し、従来の手法との性能を比較する.そ して実データへ適用する.6節でまとめと議論を行う.

2 確率モデル

2.1 スイッチング状態空間モデル (SSSM)

SSSM を構成する生成過程の数を N とし, 各々の生成 過程に事前分布を定義する.以下では事前分布の数 Nをラベル数と呼ぶ.時刻 m の観測が n 番目の事前分布 から出力されるなら $z_m^n = 1$, そうでないなら $z_m^n = 0$ を とるラベル番号 $z = \{z_1^1, ..., z_1^N, ..., z_M^N\}$ を定 義する. M は観測の全時刻である. n 番目のラベルの発 火率を $x^n = \{x_1^n, ..., x_M^n\}$ (n = 1, ..., N), 観測された スパイクの時刻を s とおき, 同時確率分布を以下の式で 定義する.

$$p(\boldsymbol{s}, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) = p(\boldsymbol{s} | \boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) p(\boldsymbol{z}) p(\boldsymbol{x}^1) \dots p(\boldsymbol{x}^N)$$
(1)

SSSM のグラフィカルモデルを図 1(c) に示す.

2.2 事前分布

ラベル番号, 各ラベルの発火率の事前分布を各々

$$p(\boldsymbol{z}_1|\boldsymbol{\pi}) = \prod_{n=1}^{N} (\pi^n)^{z_1^n}$$
(2)

$$p(\boldsymbol{z}_{m+1}|\boldsymbol{z}_m, \boldsymbol{a}) = \prod_{n=1}^N \prod_{k=1}^N (a^{nk})^{z_m^n z_{m+1}^k} \qquad (3)$$

$$p(\boldsymbol{x}^{n}|\beta^{n},\boldsymbol{\mu}^{n}) = \sqrt{\frac{|\beta^{n}\boldsymbol{\Lambda}|}{(2\pi)^{N}}} \exp(-\frac{\beta^{n}}{2}(\boldsymbol{x}^{n}-\boldsymbol{\mu}^{n})^{T}\boldsymbol{\Lambda}(\boldsymbol{x}^{n}-\boldsymbol{\mu}^{n}))$$
(4)

と定義する. π^n , a^{nk} は各々, 初期時刻でラベル n を選 択する確率、ラベルが n から k へ切り替わる確率であ る $(\sum_n^N \pi^n = 1, \sum_k^N a^{nk} = 1)$. β^n, μ^n は各々n 番目 のラベルの発火率がもつ時間変動の滑らかさ、平均であ る. Λ の構造は発火率の時間相関を表わし、ここでは $p(\boldsymbol{x}^n) \propto \prod_m \exp(-\frac{\beta^n}{2}(x_m - x_{m-1} - \mu_m)^2)$ を満たす Λ を用いる. 更に π, a の事前分布を、(2)、(3) 式に共役な ディリクレ分布

$$p(\boldsymbol{\pi}|\boldsymbol{\gamma}^n) = C(\boldsymbol{\gamma}^n) \prod_{n=1}^N (\boldsymbol{\pi}^n)^{\boldsymbol{\gamma}^n - 1}$$
(5)

$$\mathbf{u}(\boldsymbol{a}|\gamma^{nk}) = \prod_{n=1}^{N} [C(\gamma^{nk}) \prod_{k=1}^{N} (a^{nk})^{\gamma^{nk}-1}] \quad (6)$$

で定義する. ただし $C(\gamma^n) = \frac{\Gamma(\sum_{n=1}^{N} \gamma^n)}{\Gamma(\gamma^1)...\Gamma(\gamma^N)}, C(\gamma^{nk}) = \frac{\Gamma(\sum_{k=1}^{N} \gamma^{nk})}{\Gamma(\gamma^{n1})...\Gamma(\gamma^{nk})}$ であり, $C(\gamma^n), C(\gamma^{nk})$ は各々 $p(\pi|\gamma^n), p(a|\gamma^{nk})$ の規格化定数である. γ^n, γ^{nk} は各々初期時刻でラベル n の選ばれやすさ,時刻間におけるラベル n からラベル k への遷移のしやすさを制御するハイパーパラメータである.

2.3 尤度関数

観測時間 T は K 個の長さ Δ のビンから構成され ($\Delta \ll 1$), 各々のビンには高々1 本のスパイクが含まれるとする. k 番目のビンにスパイクが観測されたなら +1, そうでないなら -1 となる変数 η_k を定義する (k = 1, ..., K). k 番目のビンでの発火率を λ_k とし,

$$p(\boldsymbol{s}|\boldsymbol{\lambda}) = \prod_{k}^{K} (\lambda_k \Delta)^{\frac{1+\eta_k}{2}} (1-\lambda_k \Delta)^{\frac{1-\eta_k}{2}}$$
(7)

として尤度関数を定義する [26, 27]. 発火率とは時間ビン の長さをかけたものがニューロンのスパイクイベントの 発生確率に相当し, 点過程においては条件付き集中度, 生 存解析においてはハザード関数と呼ばれている. $\Delta \ll 1$ より $\lambda_k \Delta \in [0,1)$ である. 発火率が非負であることを厳 密に扱うため, $\exp(2x_k) = \frac{\lambda_k \Delta}{1-\lambda_k \Delta} (x_k \in (-\infty, \infty))$ と してロジット変換を行う. 以下では x_k を発火率と呼ぶ. 本稿ではワンショット推定の定式化を行うが, 複数試行 への拡張は容易である.

 $\Delta \ll 1$ より, *K* は大きい値をもち, 計算量やメモリー の蓄積に困難が伴う. そのため, 観測時間の粗視化を行 う. 観測時間 *T* は *M* 個の離散化された幅 *C* のビンか ら構成され, $r\Delta = C$ とする. この粗視化されたビン内 で発火率は一定の値を持つとし, 多数のスパイクを含む. 最終的にラベル番号を含めた観測モデルは

$$p(\boldsymbol{s}|\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}) = \prod_{n,m}^{N,M} [\exp(\hat{\eta}_m x_m^n - C\log 2\cosh x_m^n)]^{z_m^n}$$
(8)

となる. ただし, $\hat{\eta}_m = 2 \sum_{u=1}^r \eta_{(m-1)r+u} - C$ である.

3 非ガウス SSSM の推定と学習

隠れ変数 x, z の推定とパラメータ a, π の学習を行う. SSSM における周辺事後分布 $p(\cdot|s)$ の計算は困難であり [3], この計算困難を回避するため変分ベイズ法を用いる. 変分ベイズ法とは, 隠れ変数を w, パラメータを θ とすると

$$\mathcal{F}[q] = \int \int d\boldsymbol{w} d\boldsymbol{\theta} q(\boldsymbol{w}) q(\boldsymbol{\theta}) \log \frac{q(\boldsymbol{w})q(\boldsymbol{\theta})}{p(\boldsymbol{s}, \boldsymbol{w}, \boldsymbol{\theta})}$$

= $\mathcal{U}[q] - \mathcal{S}[q]$ (9)

と定義される変分自由エネルギーを最小にする近似事後 分布 q(・) を求める手法である. ただし,

 $\mathcal{U}[q] = -\int \int d\boldsymbol{w} d\boldsymbol{\theta} q(\boldsymbol{w}) q(\boldsymbol{\theta}) \log p(\boldsymbol{s}, \boldsymbol{w}, \boldsymbol{\theta}),$

 $\mathcal{H}[q] = -\int \int dw d\theta q(w)q(\theta) \log q(w)q(\theta)$ であり, 各々 統計力学における内部エネルギー, エントロピーと対応 する量である. この手法では尤度関数と事前分布が互 いに共役分布でなくてはならない. しかし, (4), (8) 式 は発火率に関し共役性がない. そこで我々は局所変分法 [12, 13] を用い, 非ガウス SSSM に対する変分ベイズ法 の実行を可能とした.

局所変分法は変分パラメータ ξ_m^n を用いて(8)式を

$$p_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{s}|\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) \propto \prod_{m,n}^{M,N} [\exp(-\frac{L_m^n}{2}(x_m^n - \tilde{\eta}_m^n)^2)]^{z_m^n}$$
 (10)

として (4) 式の共役分布に変形する手法である. ただし, $\tilde{\eta}_m^n = \hat{\eta}_m / L_m^n, L_m^n = \frac{C}{\xi_m^n} \tanh(\xi_m^n).$ (10) 式を用いた変 分自由エネルギー $\mathcal{F}_{\boldsymbol{\xi}}[q]$ は $\mathcal{F}_{\boldsymbol{\xi}}[q] \ge \mathcal{F}[q]$ を満たすが, EM アルゴリズム [25] により $\boldsymbol{\xi}$ を推定することで $q[\cdot]$ に最 も近い分布を計算できる [28].

変分ベイズ法は多数の局所解が存在するため,変分ベ イズ法におけるアニーリング法 [29] により最適解を探索 する. 温度パラメータ T を用いた変分自由エネルギーは

$$\mathcal{F}[q;\mathcal{T}] = \mathcal{U}[q] - \mathcal{TS}[q] \tag{11}$$

で定義され、温度 T を高い値から徐々に1に近づけていくことで、大域解を得ることができる. 隠れ変数 x^n, z の推定値は近似分布

$$q(\boldsymbol{x}^{n}) = \sqrt{\frac{|\boldsymbol{W}^{n}|}{(2\pi)^{N}}} \exp(-\frac{1}{2T}(\boldsymbol{x}^{n} - \hat{\boldsymbol{\mu}}^{n})^{T} \boldsymbol{W}^{n}(\boldsymbol{x}^{n} - \hat{\boldsymbol{\mu}}^{n}))$$
(12)

$$q(\mathbf{z}) \propto \prod_{n=1}^{N} \exp(\frac{\hat{\pi}^{n}}{T})^{z_{1}^{n}} \prod_{n=1}^{N} \prod_{m=1}^{M} \exp(\frac{\hat{b}_{m}^{n}}{T})^{z_{m}^{n}}$$
$$\prod_{m=1}^{M-1} \prod_{n=1}^{N} \prod_{k=1}^{N} \exp(\frac{\hat{a}_{m}^{nk}}{T})^{z_{m}^{n} z_{m+1}^{k}}$$
(13)

に従う.ただし,

$$\boldsymbol{W}^{n} = C\boldsymbol{L}^{n} + \langle \beta^{n} \rangle \boldsymbol{\Lambda} \tag{14}$$

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}^n = (\boldsymbol{W}^n)^{-1} (\mathbf{w}^n + \langle \beta^n \rangle \boldsymbol{\Lambda} \boldsymbol{\mu}^n)$$
(15)

$$\hat{\pi}^n = \langle \log \pi^n \rangle \tag{16}$$

$$\hat{b}_m^n = \hat{\eta}_m \langle x_m^n \rangle - \frac{C}{2} l(\xi_m^n) (\langle (x_m^n)^2 \rangle - (\xi_m^n)^2) - C \log 2 \cosh \xi_m^n$$
(17)

$$\hat{a}^{nk} = \langle \log a^{nk} \rangle \tag{18}$$

であり、 L^n は $\langle z_m^n \rangle \frac{\tanh \xi_m^n}{\xi_m^n}$ を (m,m)成分にもつ対角行列, w^n は (1,m)成分に $\langle z_m^n \rangle \hat{\eta}_m$ をもつベクトルである. $\langle \cdot \rangle$ は近似分布による平均を意味する.

パラメータ
$$\pi, a$$
は近似分布

$$q(\boldsymbol{\pi}) \propto \prod_{n=1}^{N} (\pi^n)^{\frac{\langle z_1^n \rangle + \gamma^1 - 1 + \tau}{T} - 1}$$
 (19)

$$q(\boldsymbol{a}) \propto \prod_{n=1}^{N} \prod_{k=1}^{N} (a^{nk})^{\frac{\sum_{m=1}^{M-1} \langle z_m^n z_{m+1}^k \rangle + \gamma^{nk} - 1 + \mathcal{T}}{\mathcal{T}} - 1}$$
(20)

に従う. *z*の1次統計量,2次統計量はForward-Backward アルゴリズム [30] から計算される.

温度の更新側は $T_{i+1} = \frac{1}{2}T_i + \frac{1}{2}(T_1 = 100)$ を用いる [3]. *i* とは更新回数である.

4 EMアルゴリズム

変分パラメータ ξ , 発火率の事前分布に含まれる μ , β を EM アルゴリズムにより更新する. ただし, Q 関数

$$Q(\theta \| \theta^t) = \langle \log p(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{z} | \theta) \rangle$$
(21)

における平均操作 〈·〉は、パラメータ $\theta^{(t)}$ を用いた近似 分布により行う.ただし、 $\theta = \{\xi, \mu, \beta\}$ であり、t は更新 回数を意味する.本来の EM アルゴリズムでは平均操作 は事後分布により行われるが、SSSM では事後分布によ る平均が計算困難であるため [3] 近似分布により平均操 作を行う.(21) 式で与えられる Q 関数は (9) 式に含ま れる $\mathcal{U}[q; \theta, \theta^t]$ の符号反転したものに等しく、(21) 式の 最大化は変分自由エネルギー(9) 式の最小化に等しい. $\frac{\partial Q(\theta|\theta^{(t)})}{\partial \theta} = 0$ を解くことによりパラメータの更新側

$$\xi_m^n = \langle (x_m^n)^2 \rangle \tag{22}$$

$$\boldsymbol{\mu}^n = \langle \boldsymbol{x}^n \rangle \tag{23}$$

$$\beta^{n} = \frac{M}{\operatorname{Tr}[\Lambda((\mathbf{W}^{n})^{-1} + (\langle \boldsymbol{x}^{n} \rangle - \boldsymbol{\mu}^{n})(\langle \boldsymbol{x}^{n} \rangle - \boldsymbol{\mu}^{n})^{T})]}$$
(24)

を導出することができる. EM アルゴリズムと変分ベ イズ法の反復計算により, 変分自由エネルギーを最小化 する.

5 結果

5.1 人工データ

任意に設定した発火率から人工的に非斉次ガンマ過程 [8] (κ = 2.4) からスパイクを生成し、生成したスパイク データを用いて本アルゴリズムにより発火率を推定した (図 2(a)).スパイク発生時刻の時間間隔はガンマ分布に 従うことが数多く報告されており [31],実データ解析を 想定しガンマ過程からスパイクを生成した.入力が加わ ると発火率に不連続な変化が生じると考えられている [32,33].過渡的な入力,持続的な入力がニューロンに加 えられる状況を想定し、発火率を推定した(図 2(a)).入 力の時刻が未知であるとき、本手法はワンショットデー タから発火率の推定、変化点の検出、ラベル数の推定が 可能であるか否かを検証する.

以下では各パラメータとしてT = 4.0, $\Delta = 0.001$, C = 0.04, $\gamma^n = 1(n = 1, ..., 5)$, $\gamma^{nk} = 100(n = k)$, $\gamma^{nk} = 2.5(n \neq k)$ を用いた.推定結果を図2に示す.図2(a)上図より,ワンショットから高精度で非定常な発火率を推定していることがわかる.図2(a)下図は,各時刻mにおけるラベル番号nの近似事後分布による平均 $\langle z_m^n \rangle$ を表しており,白色が濃いほど $\langle z_m^n \rangle$ は1に近い値を持つ.図2(d)は削除されたラベルを除き,各ラベルが推定した発火率の推定値を示している.ラベル1,2,3は各々想定された自発活動,過渡的な入力,持続的な入力が加わる状態の発火率を推定し、これらを組み合わせ非定常な発火率を推定している.変分ベイズにおける関連度自動決定により不要なラベルであるラベル4,5 は削除され,この人工データにおいてラベル数は3と推定された.

関連度自動決定によるニューロンのラベル数推定の精度を確認するため、変分自由エネルギーを用いたモデル 選択 [11] を行った. 図 2(e) は各ラベル数に対する変分 自由エネルギーの値を示している. ラベル数 3 が最も 低い値を示し、モデル選択されていることがわかる. 図 2(b) はラベル数 7 とラベル数 3 の場合の発火率の推定 値、 $\langle z_m^n \rangle$ の比較である. ラベル数が多いほど $\langle z_m^n \rangle$ の曖 昧さは減っているものの、推定発火率、変化点、削除され ず有効的に用いられるラベルの数は、ほぼ一致している ことがわかる.

5.2 他の手法との比較

従来の発火率推定との比較を行う. 比較する手法は カーネル平滑化 (Kernel Smoothing(KS))[34], カーネル 幅最適化 (Kernel Band Optimization(KBO))[33], 適応 カーネル平滑化 (Adaptive Kernel Smoothing(KSA))[35], ベイジアン適応的回帰スプライン (Bayesian Adaptive



図 2: 本アルゴリズムを人工データ,実データに適用した結果. (a):上図は人工データから推定した発火率と真の発火率. 横軸は時間 (msec),縦軸は発火率 (Hz) である.下図は各時刻,各ラベル毎に計算した $\langle z_m^n \rangle$ の値. ただし, $\langle \cdot \rangle$ は近似分布による平均を表す. (b): ラベル数 3, ラベル数 7 での発火率の推定値. (c): MT 野のデータから推定した 発火率. 枠内は Kolmogorov-Smilnov テスト (K-S テスト) の結果であり,灰色の潜が信頼区間,黒色の線が推定結果 を表す. (d): (a) の結果における各ラベルの推定値. 刈り取られたラベルの推定値は表示していない. (e): (a) に示し たスパイク列を用いた推定における,各ラベル数に対する変分自由エネルギーの値. (f): (c) の結果における各ラベルの推定値は表示していない.

Regression Spilne(BARS))[36], ベイジアンビンニング (Bayesian Binning)[37] である. KS にはガウシアンカー ネル

$$f(x, y, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp(-\frac{1}{2\sigma^2}(x-y)^2)$$
(25)

を用い、カーネルの幅を決める σ には σ = 30(msec)(KS30), σ = 50(msec)(KS50), σ = 100(msec)(KS100)を用いた. カーネル幅はヒューリスティックに決めなくてはならない ため、このように3種類のカーネル幅を用いて発火率を推 定した.また、KSAにおいてもヒューリスティックにカー ネル幅を決める必要があるが、ここではKBOにより推定 されたカーネル幅を KSA に用いた.BARS、BB は各々 ウェブ上 http://lib.stat.cmu.edu/ kass/bars/bars.html, http://mloss.org/software/view/67/から入手可能なコー ドを利用した.図中では、本手法を変分ベイズスイッチン グ状態空間モデル (Variational Bayes Switching State Space Model(VB-SSSM)) と表記する. 各比較手法の利 点, 欠点は Cunningham et al.[24] に述べられている. 平均絶対誤差 (Mean Absolute Error (MAE))を

$$MAE = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} |\lambda_t - \hat{\lambda}_t|$$
(26)

として定義する. ただし, λ_t とは真の発火率, $\tilde{\lambda}_t$ とは推 定発火率を表す. 図 2(a) に示した真の発火率から 7本 のスパイク列を生成し, 各々のスパイク列毎に発火率推 定を行った. 7本のスパイク列に対する各手法の MAE の平均値, 標準偏差を図 3(a) に示す. 図 3(a) より, 非定 常な発火率のワンショット推定において本研究が高精度 であることがわかる.

図 3(b), (c) は従来スパイクデータから神経状態遷移 時刻を検出するために用いていた, 多変数ポワソン分布 を出力分布としてもつ隠れマルコフモデル [15, 16, 17,



図 3: (a): 本手法と他の手法を図 2(a) で示されている発火率の推定に適用したときの推定誤差. 縦軸は推定発火率 と真の発火率の平均絶対誤差を表わす. グラフは 7 本のスパイク列ごとの推定誤差の平均値 ± 標準偏差. 平均絶対 誤差の定義は文中を参照. (b): 平均発火率が異なる複数の状態を含む発火率を,本手法と多変数ポワソン分布を用い た隠れマルコフモデル (multivariate Poisson - Hidden Markov Model (mPHMM)) で区分した結果. (c): 時間変動 の滑らかさが異なる複数の状態を含む発火率を,本手法と mPHMM で区分した結果.

18,19](以下,mPHMM と表記)による変化点検出性能 と、本手法との変化点検出性能を比較した結果である. 本手法はワンショット,mPHMM は同一発火率から生成 した10本のスパイク列を用いて変化点検出を行った.図 3(b)より,平均発火率の異なるラベルの変化点は両手法 で検出可能である.時間変動の滑らかさが異なるラベル の変化点検出を両手法で行った結果が図3(c)である.本 手法では変化点検出,ラベル数の推定が可能であること がわかる.

5.3 実データ

内側側頭葉 (Medial Temporal Area(MT 野)) ニュー ロンは, 視覚刺激の運動方向に優先的に反応する [39]. 本 節ではランダムドット刺激を提示時のアカゲザル MT 野 ニューロンデータの解析を行う. このデータはウェブ上 の Neural Signal Archive から入手可能であり [40], 詳細 な実験環境は Britten ら (1992) に記述されている [41].

図 2(c) はランダムドット (コヒーレンス 6.4%) 提示 時の MT 野データ (nsa2004.1 j001 T2) の解析結果で ある. 図 2(c) 上図は推定発火率とコルモゴロフ-スミル ノフプロット (Kolmogorov-Smirnov plot (K-S plot))[9] を表しており, このデータでは振動発火率が推定されて いる. K-S プロット中の灰色の線が 95%の信頼区間を 示しており, プロット中の灰色の線が 95%の信頼区間を 示しており, プロットした直線がほぼ信頼区間に収まっ ていることから, 推定発火率は信頼できると言える. 図 2(c) 下図, 図 2(f) より, ラベル 2, 4 が各々入力直後の状 態, 時間が経った後の状態を推定しており, その他の不 要なラベルは削除されていることがわかる. 以下では入 力直後のラベル, 時間が経った後のラベルを各々神経状 態 1, 神経状態 2 と呼ぶ. このとき $T = 2.0, \Delta = 0.001$ であり, $C = 0.02, \gamma^n = 1(n = 1, ..., 5), \gamma^{nk} = 100(n = 1)$

ラベル数	1	2	3	計
データ数	5	20	3	28

表 1:28本のスパイクデータを解析し、本手法により推定されたラベル数.

k), $\gamma^{nk} = 2.5 (n \neq k)$ を用いた.

Neural Signal Archive から入手できる MT 野データ の内, nsa2004.1, j001 に含まれるコヒーレンス 6.4%の ランダムドット提示時のニューロンデータ 28 本の解析 を行った. 28 本のスパイクデータを解析し, 推定された ニューロンのラベル数を表 1 に示す.

解析した 28 本のデータのうち, 2 ラベルと推定された 20 データにおける, 発火率の時間相関 β^n および発火率 の平均 μ^n を推定した.神経状態 1 から神経状態 2 への 変化点時刻, そして神経状態 1, 神経状態 2 の推定発火 率に含まれる β , μ を図 4 に示す. (c), (d) は各々 μ_t の 時間平均, 標準偏差を表しており, $\langle \mu_t^n \rangle = \frac{1}{T_n} \sum_{t=1}^{T_n} \mu_t^n$, $\langle d\mu^n \rangle = \frac{1}{T_n} \sum_{t=1}^{T_n} (\mu_t^n - \langle \mu_t^n \rangle)^2$ と定義される. ただし, T_n とはラベル n から他のラベルへの変化点時刻, もし くは全観測時間を意味し, 時刻 t は変化点を 0 と見なす.

6 議論

本研究は2値時系列データから,平均,時間相関が非 定常であるイベント発生確率,変化点,ラベル数を推定 するアルゴリズムを提唱した.非定常なイベント発生 確率,変化点はSSSMにより推定され,ラベル数は変分 ベイズにおける関連度自動決定により推定可能であった (図 2(a), 2(c)).

MT 野の解析で抽出された神経状態 1,神経状態 2 は



図 4:2 ラベルと推定された 20 本のデータの推定量. 横軸はトライアル番号を番号が小さい順に並べたものである. (a):神経状態 1 から神経状態 2 への変化点の時刻.(b):神経状態 1(青),神経状態 2(赤)の β の値.(c):神経状態 1(青),神経状態 2(赤)の μ_t の値を時間平均したもの.(d):神経状態 1(青),神経状態 2(赤)の μ_t の標準偏差.

各々過渡状態, 持続状態と呼ばれている状態 [42, 43, 44] に相当しているものと考えられる.両状態での発火率の 強さは物体の速度に依存し [43], 過渡状態での発火率の 強さは物体の加速度に依存している [44]. 図2に示した 解析結果においては,図2(f)よりラベル2が過渡状態 を, ラベル4が持続状態の発火率を推定している.以下 では神経状態1を過渡状態,神経状態2を持続状態と呼 ぶ. また, 各ラベルが各神経状態と対応していることか ら,以下ではラベルを神経状態と呼ぶ.

図 2(c) に示した MT 野の推定発火率は、過渡状態、持 続状態の両神経状態において振動している. その理由 は、バースト発火を示すニューロンを解析したためであ る[42]. バースト発火が起きている時刻で高発火率, そ うでない時刻で低発火率と推定されている. 従来は刺激 を加えた後、一定時間以内は過渡状態と見なす [42]. も しくはトライアル平均により求めた平均発火率からの差 により、過渡状態から持続状態へ切り替わる変化点を検 出していた [43]. これらはヒューリスティックな手法で あり、本手法はワンショットから統計的に2つの神経状 態を区別することができる点が MT 野データの解析に用 いた場合の特長の一つである.統計的な手法である本手 法は他の領野のニューロンデータの解析にも用いること ができる.注意の神経機構を解明するため,近年 MT 野 と頭頂間溝外側部との同時記録が盛んに行われている. 本手法を各々の領野のスパイクデータに適用し、変化点 時刻,神経状態数の推定結果から2つの領野間の相互作 用をワンショットデータから検証できる可能性がある.

20本のスパイクデータで推定された2状態が必ずし も全て過渡状態,持続状態と対応しているとは限らない. しかし, Jones ら (2007)[17] が味覚野で示した結果に基 づくならば,トライアル間で神経状態間の遷移時刻は異 なるが,神経状態の系列はトライアル間で一致する.つ まり,状態1が過渡状態,過渡状態から遷移する状態2 は持続状態であるとみなすことができる.図4(a)で示 した通り,過渡状態から持続状態への変化点の時刻はト ライアル間でばらつきが大きい. そのため,解析に用いたデータはトライアル平均を行うことで変化点時刻の情報をあいまいにしてしまう.解析に用いたMT野データはワンショットデータから発火率,変化点の時刻を検出することが望ましいことを示唆する結果となった.

図 3(b), (c) に示されるように,本手法は従来の手法と 同様に平均発火率に基づいた変化点検出に加え,時間変 動の滑らかさに基づいた変化点検出を行えることを示し た.図4(c), (d) より平均発火率はトライアル間で変動 が大きいものの,図4(b)より時間変動の滑らかさはト ライアル間で共通し,更に過渡状態と持続状態とで大き な差がみられる.つまりランダムドット提示時のMT野 データに含まれる状態を推定するには,時間変動の滑ら かさに基づき変化点を検出できる本手法が適していると 考えられる.実際,多変量ポワソン分布に基づく隠れマ ルコフモデルではMT野データの変化点は検出できな いことも確認している(非公開データ).

ニューロンは入力を加えられたときのみではなく、自 発活動時も神経状態遷移を示す [45,46]. 決められたコー スの上を移動するトラッキング課題後の睡眠(自発活動) 中,徐波睡眠状態でニューロンは低発火率の DOWN 状 態、高発火率の UP 状態の 2 つの神経状態間を遷移する. UP 状態は記憶の形成に深く関わると示唆されており、 自発活動中のスパイクデータから UP 状態と DOWN 状 態を区別することは記憶形成メカニズムの解明に重要 な役割を果たす. 近年 Chen et al(2009) は一般化線形 モデル、隠れセミマルコフモデルを用いて UP 状態と DOWN 状態を区別するアルゴリズムを提唱した [46]. しかし Chen らのアルゴリズムはサンプリング手法の一 つであるリバーシブルジャンプマルコフ連鎖モンテカル 口法 [47] を用い、計算時間がかかってしまう. さらに、解 析する全てのニューロンの変化点時刻が同じであり、神 経状態の違いは平均発火率の違いのみであるという仮定 を置いている. 従来のアルゴリズムも同様の仮定を用い ており [15, 16, 19, 17, 18], 本稿で用いた MT 野データ

のように発火率の時間変動の滑らかさの違いにより変化 点を検出することは難しいであろう. 図 3(a), 図 3(b), 図 3(c) より本手法は高い発火率推定精度,変化点検出能 力を示し,更に図2(b),図2(e)より神経状態数の推定も 同時に行えることが,先行研究と比較した際の本手法の 特長である.

Abeles ら [15], Gat ら [16] は遅延到達運動時における 前頭葉内の articulate sulcus に含まれるニューロンデー タから, mPHMM を用いて神経状態遷移時刻の検出を 行った. 結果としてデータは6個の神経状態に区分さ れ、各々の神経状態内でクロスコレログラムを計算し、 ニューロン間の相互作用が異なることを発見した. こ の解析ではまず平均発火率に基づきデータを区分して いる. つまり本手法のように時間変動の滑らかさ, 時間 相関に基づきデータを区分することで彼らの結果とは 異なる変化点時刻、神経状態数が推定される可能性があ る.よって、本手法の多ニューロン解析への拡張が今後の 課題の一つとして挙げられる.また、近年の計測技術の 向上により、数100オーダーのニューロン活動を同時 に計測可能となった. ネットワーク全体においてニュー ロンの状態遷移が担う役割を解明するためにも、本手法 を多ニューロン解析へ拡張する必要がある.解析する 全てのニューロンの変化点時刻が同じであるという仮 | 定 [15, 16, 19, 17, 18, 46] を用いるならば, 本手法の多 ニューロン解析への拡張は容易い、より詳細な多ニュー ロン解析を行うため、発火率の事前分布にニューロン間 相互作用を取り入れる、または観測モデルにニューロン 間の相関を取り入れることが必要であると考えられる.

更に今後の展望の1つとして離散化したビン幅の最適 化が挙げられる. Shimazaki ら (2007)[48] は刺激前後時 間ヒストグラムを用いた推定時に,平均積分二乗誤差が 最小になる離散化したビン幅を計算する手法を提案てい している. その計算されたビン幅を用いて本手法を適用 するということが考えられる. これは計算時間もかから ず高い性能を示す可能性はある. ベイズ最適化の枠組み で離散化したビン幅を推定する枠組みとして、Watanabe ら [38] は周辺尤度最大化による最適なビン幅の推定方 法を提案している.本研究も同様に最適なビン幅を推定 できる可能性がある.

参考文献

- [1] V. Guralnik and J. Srivastava, ACM-SIGKDD , (1999) 33. J. Takeuchi and K. Yamanishi, *IEEE Trans. Know.*
- [2]Data Eng., 18(4) (2006) 482. Z. Gharamani and G. E. Hinton. Neural Compt.
- [3]12, (2000) 831.
 [4] Hamilton, J. D. Econometrica 57, (1989) 357.

- [5] V. Pavlovic et al. Advances in NIPS 13, (2001) 981. Y. Hung et al. J. American Stat. Association
- [6]**103**(483), (2008) 1248. [7] Y. Ogata. J. American Stat. Association **83**(401),
- (1988) 9.

- [8] R. Barbieri. J. Neurosci. Methods 105, (2001) 25.
 [9] E. N. Brown et al. Neural Compt. 14 (2001) 325.
 [10] H. Attias Proc. 15th Conf. on UAI(1999)
 [11] Beal M. J. Ph.D thesis University College London
- [12] T. S. Jaakola and M. I. Jordan. Stat. and Compt.
- **10**, (2000) 25. [13] K. Watanabe, and M. Okada, *Proc. of ICONIP*
- (2008).[14]A. Corduneanu and C. M. Bishop. (2001) Morgan
- Kaufmann

- [15] M. Abeles et al. PNAS. 92, (1995) 8616.
 [16] I. Gat et al. Network. 8, (1997) 297.
 [17] L. M. Jones et al. PNAS. 104, (2007) 18772.
 [18] C. Kemere et al. J. Neurophysiol.. 100, (2008) 2441.
- [19] N. Achtman et al. J. Neural Eng. 4 (2007) 336. [20] M. Churchland et al. J. Neurosci. 26(14) (2006) 3697. [21] B. Yu et al. J. Neurophysiol. **102**, (2009) 614. [22] J. P. Donoghue. Nat. Neurosci. Supple. **5**, (2002)
- 1085.
- [23] L. R. Hochberg et al. Nature 442, (2006) 164.
 [24] J. Cunningham et al. Neural Netw. 19, (2009) in
- [25] A. P. Dempster et al. J. Roy. Statist. Soc. B 39
- (1977) 1. [26] E. N. Brown et al. In Computational Neuro-
- science: Comprehensive Approach (2003) [27] W. Truccolo et al. J Neurophysiol. **93** (2005) 1074. [28] C. M. Bishop and M. Svensen Proc. on UAI
- (2003) 57
- [29] K. Katahira et al. J. Phys. 95 (2008) 012015.
 [30] L. E. Baum et al. Annals of Math. Stat. 41 (1970)
- 164.[31] S. N. Baker and R. N. Lemon. J. Neurophysiol.
- 84(4) (2000) 1770. [32] A. C. Smith and E. N. Brown, Neural Computa-
- *tion* 15 (2003) 965. [33] H. Shimazaki and S. Shinomoto, *Neural Coding*
- 2007 Montevideo, Uruguay. [34] M. Nawrot et al. J. Neurosci. Methods 94 (1999)
- 81.
- [35] B. Richmond et al. J. Neurophysiol. 64(2) (1990).
 [36] I. DiMatteo et al. Biometrika 88 (2001) 1055.
 [37] Endres et al. Advances in NIPS 20 (2008)
 [38] K. Watanabe et al. IEICE trans. Info. and Syst.,

- (in press). [39] J. H. Maunsell and D. C. Essen, J. Neurophysiol
- [40] K. H. Britten et al. The Neural Signal Archive
- nsa2004.1
- [41] K. H. Britten et al. J. Neurosci. 12(12) (1992) 4745.
- [42] W. Bair and C. Koch, Neural Compt. 8 (1996) [43] S. G. Lisberger and J. A. Movshon *j. Neurosci.*
- [44] L. C. Obsorne et al. *j. Neurosci.* 24(13) (2004)
- 3210.
- [45] D. Ji and W. A. Wilson, Nat. Neurosci. 10(1) [10] 2007) 100.
 [46] Z. Chen et al. Neural Compt. 21 (2009) 1797.
 [47] P. J. Green, Biometrika 82(4) (1995) 711.
 [48] H. Shimazaki and S. Shinomoto, Neural Comput.

- **19** (2007) 1503.